

科技文化与外战胜败史论



作者：冯东兴著

出版社：北京：军事谊文出版社

出版日期：2008.11

总页数：300

介绍：本书内容包括：思想文化简史、科学技术简史、中西科技文化的根本差别及其主要影响、传统科技文化对外战败亡应承担的责任。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/12203670.html>）查找全本阅读方式

科技文化与外战胜败史论 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/12203670.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/12203670.html>

书名：科技文化与外战胜败史论